## RESIN SEAL TYPE SEMICONDUCTOR DEVICE

Patent Number:

JP61166051

Publication date:

1986-07-26

Inventor(s):

MITSUI SHINJI

Applicant(s)::

MATSUSHITA ELECTRONICS CORP

Requested Patent:

JP61166051

Application Number: JP19850006466 19850117

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L23/28; H01L23/34

EC Classification:

Equivalents:

#### **Abstract**

PURPOSE:To improve heat-dissipating characteristics by bonding radiator plates having thermal conductivity higher than a sealing resin with the main surface of a chip and the back of a die pad and sealing these radiator plates with a molding resin.

CONSTITUTION:A chip 1 is fixed to a die pad 2 through an Au-Si eutectic method or a glueing method using silver paste, and external leads 3 and the chip 1 are connected by wires 4 consisting of Au or Al. A radiator plate 7 employing Al(0.57cal/cm.sec. deg.C) or Cu (0.94cal/cm.sec. deg.C) or the like having thermal conductivity larger than that (0.0015-0.0050cal/cm.sec. deg.C) of a molding resin 5 is bonded onto the main surface of the chip by using adhesives 6. A radiator plate 8 on the die-pad back side is disposed into a sealing mold on a resin seal, and brought into contact directly with the die pad.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

# **億用後返却願います**

19日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

# ⑩公開特許公報(A)

昭61-166051

@Int\_Ci\_\*

識別記号

庁内整理番号

码公開 昭和61年(1986)7月26日

H 01 L 23/28

6835-5F 6835-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全2頁)

9発明の名称

樹脂封止型半導体装置

**到特 願 昭60-6466** 

会出 顔 昭60(1985) 1月17日

外1名

砂発 明 者

井 真司

門真市大字門真1006番地 松下電子工業株式会社内

①出 願 人 松下電子工業株式会社

門真市大字門真1006番地

恐代 理 人 弁理士 中尾 敏男

明 細 春

1、発明の名称

樹脂封止型半導体装置

2、特許請求の範囲

封止樹脂よりも熱伝導性の高い材料からなる放 熱板が半導体素子主表面と半導体素子軟置部裏面 とに接着あるい性接触されるとともに、これらが 成形用樹脂で一体的に封止されていることを特徴 とする樹脂封止型半導体装置。

- 20 00 00 14 00 4 30 00

3、発明の詳細な説明

産菜上の利用分野

本発明は、放熱存性を改善した樹脂封止型半導体装置に関する。

従来の技術

一般に、樹脂封止型半導体装置は、第2図に示すような構造になっている。即ち、半導体架子 (チュブ) 1 を半導体案子 取置板 (ダイバッド) 2 に固着し、チェブ上の電低と外部リード3を組 根( Au あるいは A8) 4 で接続した後、成形用樹脂 6 によって封止して得られる。

#### 発明が解決しようとする問題点

しかし、かかる構造では、チャプ主要面に熱伝 事性の低い對止樹脂が直接接触するため、チャプ の発熱は外部へ効率よく放散できない。この結果、 動作時のチャプの温度は著しく上昇し、動作特性 の劣下、さらに長期的な信頼性も低下するなどの 問題点があった。

問題点を解決するための手段

本発明では、上述問題点を解決すべく、封止樹脂よりも熱伝導度の高い放然板をチップの主表面とタイパッドの裏面に接着し、これらを成形用樹脂で封止して樹脂封止型学導体装置を実現する。

作用

この様にして得られた樹脂封止形半導体装置では、チャプの発熱のほとんどが、急速にチャプ主表面上の放為板と、ダイバッドに接着された放為板に伝播し、実効的なチャプの発熱面積は、2枚の放熱板の面積とほば等価となる。この結果、放熱特性は著しく向上する。

**契施**例

以下に、本発明の実施例を図を用いて説明する。 第1図は、本発明の断面図である。図示するよう 化、ナップ1をダイパッド2亿、 AUーSi 共晶法 か銀ペーストを用いたグルーイング法などで固着 し、外部リード3とチップ1はAU またはABか らたるワイヤー4で接続する。そして、チップ主 表面上に接着剤8を用いて、成形用樹脂5の熱伝 等度(O.0015~O.0050ca2/cn·☆・℃)よ りも大きた熱伝導度を有するA8(O.57 ca8/ cm·x·℃)あるいは、Cu(O.94 cal/cm·x·℃) などを用いた放熱板でを接着する。さらに、ダイ パッド裏面側の放熱板8は、樹脂封止時に封止金 型内に配設してダイバッドと直接接触する構造と した。なな、放熟板の接着材としては、ポリイミ ド樹脂やシリコーン樹脂を主成分とするものが好 ましく、接着層の厚みは、熱伝導の面から極力薄 し、封止等に必要な最小限度の接着力が確保され る程度でよい。このようにして数作した樹脂封止 型半導体装置の熟抵抗壮、従来の樹脂封止型半導 体装置(第2図参照)に比べて3分の1程度に渡

少てきる。

発明の効果

本発明の問題対止型半導体装置では、動作時のチャブの発熱がチャブ主表面側の放熱板とタイパッド裏面側の放熱板に急速に伝播されるため、実質的な発熱部は放熱板となって放熱性の高い間脂封止型半導体装置が実現される。さらに、チャブ主表面に接着剤としてポリイミド樹脂やシリコーン関脂を用いるため、耐湿性の向上と応力緩和の二次効果も得ることができる。

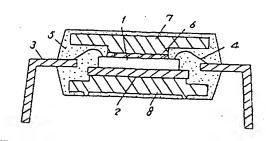
### 4、図面の簡単な説明

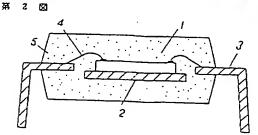
第1図は、本発明を用いた実施例の断面図、第 2図は従来の樹脂封止型半導体装置の断面図である。

1 …… 半導体案子、2 …… 半導体素子 数置部、3 ……外部リード、4 …… ワイヤー、5 …… 成形用樹脂、6 …… 接着剤、7 ……チップ側放熱板、8 …… ダイパッド側放熱板。

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

8 i 21





THIS PAGE BLANK (USPTO)